December 20, 2002

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-274997 <~ ⊁

(43) Date of publication of application: 22.10.1993

(51)Int.CI.

H01J 1/30

(21)Application number: 04-071219

(71)Applicant: AGENCY OF IND SCIENCE &

TECHNOL

FUTABA CORP

(22)Date of filing:

27.03.1992

(72)Inventor: ITO JUNJI

KANAMARU MASATAKE

ITO SHIGEO

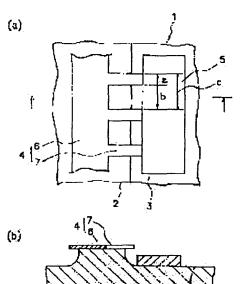
WATANABE TERUO TSUBURAYA KAZUHIKO

(54) FIELD EMISSION ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a field emission element having a small operating voltage and whose emitter is not easily broken.

CONSTITUTION: An emitter 4 is provided on the upper surface of a base 2. The emitter 4 comprises a base portion 6 and a plurality of rectangular end portions 7. A gate 5 is provided in a recessed portion 3 provided on the base 2 and is located close to the end portions 7 of the emitter 4. The width (a) of each end portion 7 of the emitter 4 and the interval (b) between the end portions 7 are set to a dimensional ratio of b/a=2. The field strength applied to each end portion 7 of the emitter 4 is greatly increased compared with conventional ones with b/a≤1, so that the operating voltage is decreased, providing a sufficient emitter current.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.10.1994

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2669749

[Date of registration]

04.07.1997

[Number of appeal against examiner's decision

Searching PAJ

CFO 15727 US 2/2 ページ December 20, 2002

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-274997

(43)公開日 平成5年(1993)10月22日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H01J 1/30

B 9172-5E

審査請求 未請求 請求項の数3(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平4-71219

(22)出願日

平成4年(1992)3月27日

(71)出願人 000001144

工業技術院長

東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

(74)上記1名の復代理人 弁理士 西村 教光 (外1 名)

(71)出願人 000201814

双葉電子工業株式会社

千葉県茂原市大芝629

(74)上記1名の代理人 弁理士 西村 教光

(72)発明者 伊藤 順司

茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技

術院 電子技術総合研究所内

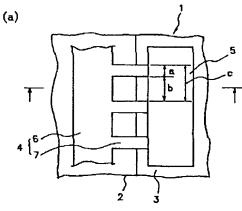
最終頁に続く

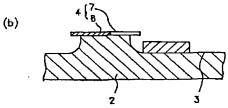
(54) 【発明の名称】 電界放出素子

(57)【要約】

【目的】 動作電圧が小さく、エミッタが破損しにくい 電界放出素子を提供する。

【構成】 基板2の上面にはエミッタ4が設けられている。エミッタ4は基部6と複数の矩形の先端部7から成る。基板2上に設けられた凹部3内にはゲート5が設けられ、エミッタ4の先端部7と近接している。エミッタ4の先端部7の幅aと、先端部7,7の間隔bは、b/a=2の寸法比に設定されている。エミッタ4の各先端部7に印加される電界強度はb/a≤1の従来品に比べて大幅に増大し、動作電圧が低減して十分なエミッタ電流が得られる。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 エミッタとゲートを備えた電界放出素子 において、前記エミッタは、基部と該基部から突出した 複数の先端部からなり、前記各先端部の幅aと各先端部 相互間の間隔bの各値が式b/a>1を満たすことを特 徴とする電界放出素子。

前配先端部と前記基部の間の部分が所定 【請求項2】 の曲率半径を有する形状とされた請求項1記載の電界放 出素子。

【請求項3】 前記先端部の先端よりも後退した位置に 10 先端縁がくるように前配エミッタの上に電極層を設けた 請求項1記載の電界放出案子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電界放出素子に関するも のである。本発明の電界放出素子は、各種表示素子、光 源、増幅素子、高速スイッチング素子、センサー等にお ける電子源として有用である。

[0002]

【従来の技術】電界放出素子においては、外部からエミ ッタに印加される電界強度を強くすることによって放出 電流が飛躍的に増大する。このため先端を鋭く尖らせた 形状のエミッタを備えた電界放出素子が多数提案されて いる。例えば図11はこの種の電界放出素子の構造を示 すものであり、ゲート100と鋸歯状の先端部101を 有するエミッタ102とが絶縁基板103上に溝104 をはさんで並設されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】前述した構造によれ ば、エミッタ102の先端部101の鋭利な形状を再現 30 性よく均一に形成することが困難であった。その結果、 エミッタ102の各先端部101とゲート100との距 離が均一になりにくく、エミッタ102の特性に大きな ばらつきが生じ、実用化の妨げとなっていた。

【0004】そこで本発明者らは、図10に示すような 構造の電界放出素子を提案した。この電界放出素子で は、エミッタ110が、基部111と該基部111から 突出した矩形パターンの先端部112とによって構成さ れている。そして、矩形パターンの各先端部112はゲ ート113にサブミクロンレベルで近接しており、前記 40 特性の再現性と均一性が大幅に向上している。

【0005】しかしながら、本発明者らの提案になる前 記電界放出素子によれば、エミッタの特性の再現性及び 均一性は向上したが、ゲートに印加すべき電圧、すなわ ち動作電圧が図11の電界放出素子に比べて大きくな り、またエミッタ110の矩形の先端部112とゲート 113間に働く静電引力のために該先端部112が破損 する場合もあった。

【0006】本発明は、本発明者らが提案した発明をさ

が破損しにくい電界放出素子を提供することを目的とし ている。

[0007]

【課題を解決するための手段】図10に示した電界放出 素子では、矩形の先端部112の幅と先端部112.1 12の間隔との関係については特に規定されておらず、 おおむね1:1とされていた。しかし本発明者らのその 後の詳細な研究により、上記関係が素子の特性を左右す る極めて重要なパラメータであることがわかってきた。 また、上記エミッタの矩形の先端部の力学的強度を増せ ば、静電引力による破壊を防げることもわかってきた。

【0008】そこで、本発明の電界放出素子は、エミッ タとゲートを備えた電界放出索子において、前記エミッ 夕は、基部と該基部から突出した複数の先端部からな り、前記各先端部の幅aと各先端部相互間の間隔bの各 値が式b/a>1を満たすことを特徴としている。

【0009】また、前配電界放出素子において、前配先 端部と前記基部の間の部分が所定の曲率半径を有するよ うな形状になっていてもよいし、前記先端部の先端より も後退した位置に先端縁がくるように前記エミッタの上 に電極層を散けてもよい。

[0010]

【作用】エミッタの各先端部に印加される電界強度は従 来に比べて大幅に増大し、このため動作電圧を低減させ ることができる。

【0011】前記エミッタの先端部と基部の間に丸みを つけ、又は前記エミッタの上に電極層を設ければ、上記 炬形の先端部の力学的強度が増大し、静電引力等によっ 破壊を免れるとともに、エミッタの電気抵抗が下がるた め、大電流放出が可能となる。

[0012]

【実施例】図1及び図2によって第1実施例の電界放出 素子1を説明する。石英基板 (S I O₂) 等の絶縁性の 基板2には凹部3が形成されている。この基板2の上面 にはエミッタ4が形成され、基板2の凹部3の底には前 記エミッタに近接してゲート5が形成されている。

【0013】このエミッタ4は、基部6と該基部6から 突出した複数の矩形の先端部7をゲート5に対面して備 えた矩形くし歯状の構造を有している。

【0014】そして前記エミッタ4の各先端部7の幅を a、各先端部7, 7の間隔をbとすると、本発明におい てこれらの寸法の満たすべき条件はb/a>1となって いる。但し本実施例では、より好ましい値としてb/a = 2に設定されている。なお先端部7のピッチをcとす れば、この寸法条件はc/a = (b+a)/a = 3と表 すこともできる。

【0015】また、本実施例のエミッタ4はW層から構 成されているが、その厚さは0.1~0.4μmに設定 する。0. 1μm未満ではエミッタ4の機械的強度が不 らに改良するものであり、動作電圧が小さく、エミッタ 50 十分となり、 $0.4 \mu m$ を越えるとエミッタ4における

電界集中が悪くなり、電界強度が小さくなってしまう。 【0016】なお、エミッタ4は基板2の上面にあり、 ゲート5は凹部3の底部に形成されているので、エミッ タ4とゲート5の間隔は、前記ゲート5の厚さをサブミ クロンオーダーで調整することで微妙に設定でき、従来 の単なるホトリソグラフィ手法を用いるより小さく形成 することができる。

【0017】図3に示すように、b/a=2である本実 施例の電子放出素子によれば、b/a=1である従来例 に比べて電圧-電流特性に優れている。また図4に示す 10 ように、高い電界強度を得ることができる。

【0018】次に、図5によって第2実施例の電界放出 素子10を説明する。本実施例によれば、エミッタ11 における先端部13と基部12の結合部分に、該先端部 13の幅 a と同程度の丸みをつけてある。これによって 矩形の先端部13の力学的強度が増大し、より強い電界 にも耐えられるようになり、結果としてさらに大きな電 流の放出が可能となる。なお、その他の構成は第1実施 例と同じである。

【0019】次に、図6によって第3実施例の電界放出 20 案子14を説明する。本実施例によれば、ゲート5に面 するエミッタ4の先端部7から、エミッタ4の先端部7 とゲート5との間隔と同程度あるいはそれ以上後退した 位置に先端縁15がくるように、エミッタ4の上面に重 ねて電極層16が形成してある。この電極層16は金属 層又は半導体層からなる。この電極層16を設けること により矩形の先端部7の強度が向上し、かつエミッタ4 の電気抵抗が下がるために大電流放出が可能となる。

【0020】次に、図7によって、本発明の第4実施例 を説明する。本実施例は、第1実施例の電界放出素子の 30 構造をさらに発展させてエミッタ及びゲートのほかに、 放出された電子が射突するコレクタを有する三極管素子 である。

【0021】第1~第3実施例と同様、エミッタ20と コレクタ21は基板上に設けられ、エミッタ20とコレ クタ21の間で基板に形成された凹部内にゲート22が 設けられている。ここで、エミッタ20は、上から見て 矩形の先端部31を有するくし歯状に形成されている。 そして、先端部の幅aと先端部の間隔bの比は、b/a = 2 とされており、矩形の先端部に電界が集中して大き 40 な電界強度が得られるようになっている。また、三角状 の先端部を有するエミッタより寿命も長い。このエミッ タの材料としては、Mo, W等の金属以外に、Ti, A 1等の金属をベースとしてその上にLaB。等の化合物 半導体膜を形成したものを使用することができる。

【0022】本実施例のコレクタ21に蛍光体を設けて おけば、電子の射突によって蛍光体を励起発光させるこ とができる。従って本実施例は、螢光表示管の原理を応 用した発光装置又は自発光形の表示装置として応用でき は高い電界強度によって大電流を得ることができるの で、発光乃至表示素子として十分な輝度を得ることがで きる。また、電界放出業子として十分な耐久性を有して いることから、発光乃至表示素子として高い信頼性を期

【0023】次に図8(a), (b) で示す第5実施例 を説明する。この実施例では、エミッタ20が基板23 の凹部内に形成されるとともに、ゲート22が前記エミ ッタ20より上方の基板23上に設けられている。また ゲート22は、前配エミッタ20を囲むように設けられ る。そしてエミッタ20は図8(a)で示すようにゲー トに対面する部分が矩形の先端部31を有するくし歯状 に形成されている。また先端部31の幅aと先端部間の 間隔bの比は前記実施例と同様にb/a=2である。

【0024】第4実施例では三極管構造を示したが、更 に第4,第5の電極を設けた多極管構造として、その特 性をさらに向上させることもできる。

【0025】以上説明した実施例では、エミッタを形成 する金属層は一層であったが、必要に応じて複数種類の 材料を用いた2層以上の構造でもよい。また、ゲートを 形成する金属層についても、複数種類の材料を用いた多 層構造とすることができる。

【0026】また、これまでに述べた実施例は、いずれ も平面構造のものであったが、本発明は、いわゆる薄膜 エッジ又はウエッジ形と呼ばれる構造全般に適用でき る。例えば、図9に示す構造でも、b/a>1、特にb /a≥2とすることにより、大きな効果が得られる。

【0027】即ち、図9では、絶縁性の基板40の上に カソード電極41が設けられ、さらにその上に絶縁層4 2とゲート43が積層されている。この絶縁層42とゲ ート43には空孔が形成されている。そして核空孔内の 前記カソード電極41上には、略三角柱形のエミッタ4 4が設けられている。このエミッタ44は、その基部4 4 a が前記カソード電極 4 1 に接続されており、先端部 44 bは前記ゲート43, 43の間で上方に向けられて いる。このエミッタ44における先端部44bの幅a と、隣接するエミッタ44,44の間隔bとの比が、b /a=2となっている。

[0028]

【発明の効果】本発明の電界放出案子は、エミッタが複 数の矩形の先端部を有する形状であるとともに、該先端 部の幅aと間隔bの寸法比がb/a>1となっているの で、b/a≤1であった従来品に比べて次のような優れ た効果が得られる。

【0029】(1)前記寸法比b/aが0.5又は1の 従来例と、b/aが2, 2.5,3の本発明品における 各々の電界強度をそれぞれ測定すると、図4に示すよう になる。即ち、aに対してbを大きくすればエミッタの 電界強度を大きくすることができる。従って、a及びb る。そして前述したように、このエミッタ 20 において 50 に関する寸法条件はb/a>1であり、より好ましくは 5

b/a≥2である。

【0030】(2)図3に示すように、前記寸法比b/ aが1の従来品と、b/aが2の本発明品とに、それぞ れカソード電圧0~300Vを印加した場合のエミッシ ョン電流を測定した。従来品では、エミッション開始電 圧(しきい値電界)が150V付近であり、必要なエミ ッション電流を得るには200V以上の電圧が必要とな る。これに対しb/a=2の本発明品では、エミッショ ン開始電圧が80Vと低くなり、低電圧駆動が可能とな

【0031】(3)エミッタの先端部の根元に丸みをつ け、又はエミッタの上面に補強用の電極層を設けること により、エミッタの機械的強度が増大するので、エミッ 夕電流による熱破壊が防止でき、寿命が延びる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) は第1実施例の平面図、(b) は (a) の切断線における断面図である。

【図2】第1実施例の斜視図である。

【図3】本発明品と従来品のV-I特性を比較して示す グラフである。

【図4】本発明品と従来品における電界強度を比較して 示すグラフである。

【図5】 (a) は第2実施例の平面図、(b) は (a) の切断線における断面図である。

【図6】 (a) は第3実施例の平面図、(b) は (a) の切断線における断面図である。

【図7】 (a) は第4実施例の平面図、(b) は (a) の切断線における断面図である。

【図8】 (a) は第5実施例の平面図、(b) は (a) の切断線における断面図である。

【図9】本発明を薄膜エッジ又はウエッジ形等の構造に 10 適用した場合の実施例を示す斜視図である。

【図10】本発明者らの提案になる電界放出素子の平面 図及び断面図である。

【図11】従来の電界放出素子の平面図及び断面図であ

【符号の説明】

1, 10, 14 電界放出素子

4,11 エミッタ

5 ゲート

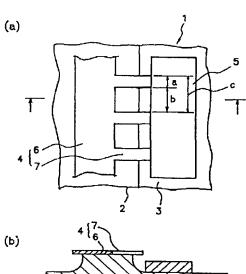
6,12 基部

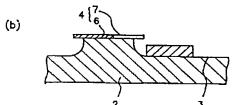
7, 13 先端部 20

15 先端縁

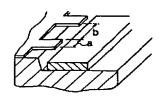
16 電極層

[図1]

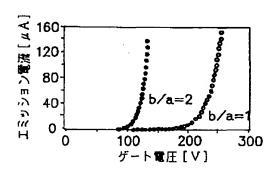


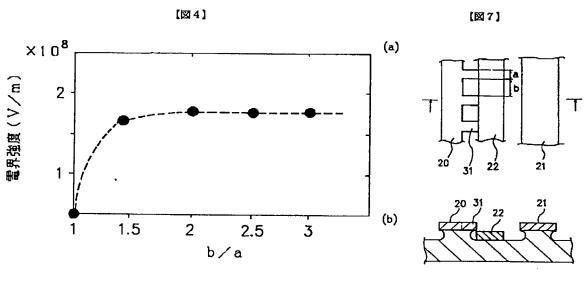


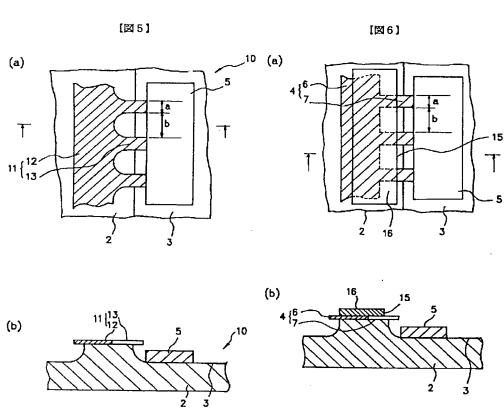
[図2]

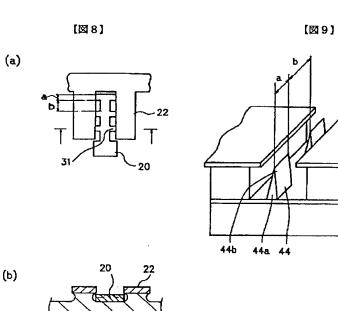


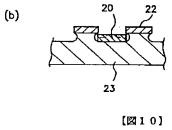
[図3]

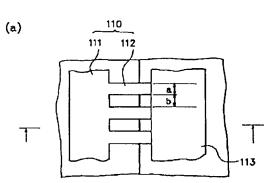


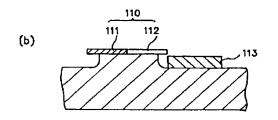


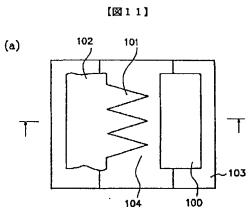


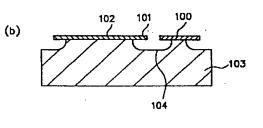












フロントページの統き

(72)発明者 金丸 正剛 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技 術院 電子技術総合研究所内

(72)発明者 伊藤 茂生 千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式 会社内 (72)発明者 波辺 照男 千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式 会社内

(72)発明者 **囮**谷 和彦 千葉県茂原市大芝629 双葉電子工業株式 会社内